



(11) **EP 2 831 619 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 84

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
G01S 7/41 ^(1995.01) **G01S 13/89** ^(1980.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
G01S 7/411; G01S 13/887; G01S 13/89

(48) Corrigendum ausgegeben am:
15.02.2023 Patentblatt 2023/07

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2013/056695

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
14.12.2022 Patentblatt 2022/50

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2013/144290 (03.10.2013 Gazette 2013/40)

(21) Anmeldenummer: **13712802.1**

(22) Anmeldetag: **28.03.2013**

(54) **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DETEKTION VON STRUKTUREN IN EINEM ZU
UNTERSUCHENDEN OBJEKT**

METHOD AND DEVICE FOR DETECTING STRUCTURES IN AN OBJECT TO BE EXAMINED

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTECTION DE STRUCTURES DANS UN OBJET À EXAMINER

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IS IT LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO RS SE SI SK SM TR**

(74) Vertreter: **Rupp, Christian et al**
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstraße 33
80331 München (DE)

(30) Priorität: **29.03.2012 DE 102012205070**
30.04.2012 DE 102012207186

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A1- 10 346 816 DE-A1-102006 032 735
JP-A- 2007 232 734 US-A1- 2006 087 471
US-B1- 6 573 855

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.02.2015 Patentblatt 2015/06

(73) Patentinhaber: **Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG**
81671 München (DE)

• **WAI LAM CHAN ET AL: "Imaging with terahertz
radiation", REPORTS ON PROGRESS IN
PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING,
BRISTOL, GB, Bd. 70, Nr. 8, 1. August 2007
(2007-08-01) , Seiten 1325-1379, XP020113346,
ISSN: 0034-4885, DOI:
10.1088/0034-4885/70/8/R02**

(72) Erfinder: **AHMED, Sherif**
81737 München (DE)

EP 2 831 619 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).